

PATENT COOPERATION TREATY

PCT

NOTIFICATION OF ELECTION

(PCT Rule 61.2)

From the INTERNATIONAL BUREAU

To:

Commissioner  
US Department of Commerce  
United States Patent and Trademark  
Office, PCT  
2011 South Clark Place Room  
CP2/5C24  
Arlington, VA 22202  
ETATS-UNIS D'AMERIQUE

in its capacity as elected Office

Date of mailing: 19 July 2001 (19.07.01)	
International application No.: PCT/JP00/00100	Applicant's or agent's file reference: 119902126971
International filing date: 12 January 2000 (12.01.00)	Priority date:
Applicant: SHIBUYA, Takeshi et al	

1. The designated Office is hereby notified of its election made:

☒ in the demand filed with the International preliminary Examining Authority on:  
14 February 2000 (14.02.00)

☐ in a notice effecting later election filed with the International Bureau on:

2. The election ☒ was  
☐ was not

made before the expiration of 19 months from the priority date or, where Rule 32 applies, within the time limit under Rule 32.2(b).

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland Facsimile No.: (41-22) 740.14.35	Authorized officer:  J. Zahra Telephone No.: (41-22) 338.83.38
---	---



**(54) AUTOMATIC APPARATUS FOR CHEMICAL ANALYSIS**

(11) 1-250758 (A) (43) 5.10.1989 (19) JP

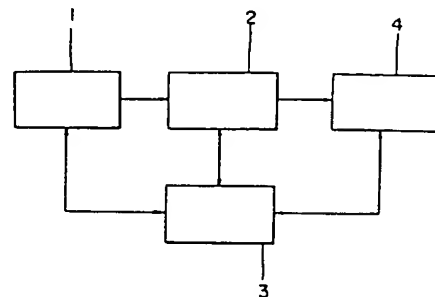
(21) Appl. No. 63-76029 (22) 31.3.1988

(71) TOSHIBA CORP (72) TOSHIKI NAKAZATO

(51) Int. Cl. G01N35/00

**PURPOSE:** To enable the execution of an operation matched with the level of a user, by a method wherein functions being operable in accordance with the level of the user are set in a plurality of stages, and based on the recognition of the level of the user, only the function of operation corresponding to the user is allowed.

**CONSTITUTION:** An input means 1 is constructed of a keyboard etc. A user information storage means 2 is constructed of various storage devices, and ID codes as ID informations on individual users and privileged levels set corresponding to the individual ID codes are stored therein beforehand. A control means 3 conducts control operations for all, and when a user inputs an ID code through the input means 1 for operating an apparatus, it operates so that a function of operation allowed for this user be screen-displayed in a display means 4 on the basis of a privileged level stored 2. Watching this screen display, the user confirms the function in a sphere allowed for him to operate, and executes a necessary operation and ends a processing. As the result, false operations by the user and breakdown of the apparatus are prevented and, besides, protection of data and protection of secrecy can be attained.

**(54) AUTOMATIC APPARATUS FOR CHEMICAL ANALYSIS**

(11) 1-250759 (A) (43) 5.10.1989 (19) JP

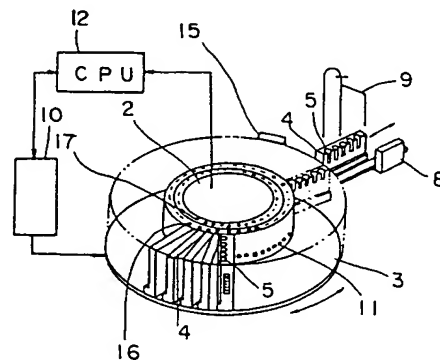
(21) Appl. No. 63-76032 (22) 31.3.1988

(71) TOSHIBA CORP (72) SHINICHI YANAI

(51) Int. Cl. G01N35/02

**PURPOSE:** To enable the setting of sample tubes at random in a rotary table, by storing the time whereat the sample tubes are set in the rotary table, and by moving the sample tubes to a sampling position in the sequence wherein the tubes set earlier are moved earlier.

**CONSTITUTION:** When a sample rack 4 holding sample tubes 5 is set at random in a time of stoppage of a rotary table 3, the time of the setting is stored in CPU 12 through a rack detecting sensor 11. When a driving element 2 is operated in this state, a control element 10 controls the driving element 2 so as to forward fast the table 3 so that the rack 4 set earliest be moved to a sampling position on the basis of the data stored in the CPU 12. The rack 4 which is moved to the sampling position and of which sampling is completed is moved to a position off the sampling position by an operation of forwarding fast a rack 4 set earliest secondly. Accordingly, it is possible to take the former rack 4 away from the table 4 at that position in the time of stoppage of the table and to set a rack 4 to be sampled subsequently in said vacant position.



8: ID reader, 15: lamp for predicting operation, 16: lamp for indicating rack sampled or to be sampled, 17: control switch

**(54) DETECTING APPARATUS OF NUMBER OF ROTATIONS OF ROTARY BODY**

(11) 1-250760 (A) (43) 5.10.1989 (19) JP

(21) Appl. No. 63-77894 (22) 30.3.1988

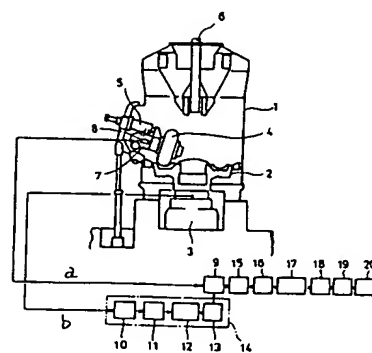
(71) ISHIKAWAJIMA HARIMA HEAVY IND CO LTD(1)

(72) SHINGO MUKAI(1)

(51) Int. Cl. G01P3/44

**PURPOSE:** To enable the accurate detection of the number of rotations even in the dust of high density, by a method wherein a vibration detector is fitted in the vicinity of a support of a following rotary body and a vibration signal from the vibration detector is inputted to a filter receiving as an input a rotation signal from a driving rotary body and is passed therethrough.

**CONSTITUTION:** An acceleration pickup 8 is fitted to a support shaft 7 supporting a crushing roller 4 of a following rotary body, and a vibration detection signal from the pickup 8 is sent to BPF 9. A rotation signal as a frequency of the center of rotation of a crushing table 2, a driving rotary body, is processed by a multiplier 14 composed of a filter 10, an A/D converter 11, a frequency Fourier transform analyzer 12 and a peak detector 13, and an instruction signal of a band-pass filter is inputted to the BPF 9 so that the BPF 9 may operate as a reference band-pass filter. An output signal of the BPF 9 is passed through a filter 15 and an A/D converter 16 and subjected to a frequency analysis by a frequency Fourier transform analyzer 17, a peak being integral times as high as the number of rotations of the roller 4 is detected by a peak detector 18, and the number of rotations of the roller 4 is computed by a rotation number computing unit 19 and displayed 20 digitally.



a: vibration of following rotary body, b: rotation signal of driving rotary body

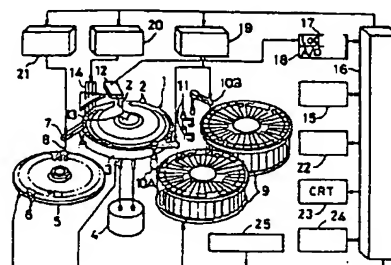


**(54) MEASURING METHOD OF AUTOMATIC ANALYTICAL APPARATUS**

(11) 5-72213 (A) (43) 23.3.1993 (19) JP  
 (21) Appl. No. 3-7092 (22) 24.1.1991  
 (71) HITACHI LTD (72) TOSHIKI YOKOBAYASHI(2)  
 (51) Int. Cl. G01N35/02

**PURPOSE:** To prevent lowering of measuring precision due to a difference in the state of leakage of reaction vessels by a method wherein a liquid put in the reaction vessel is held till the time just before a sample is injected into the reaction vessel.

**CONSTITUTION:** A prescribed sample is distributed by a necessary amount into a reaction vessel 2 by using a nozzle 8 of a sample pipetting mechanism 7 and on the basis of the operation of a sample distributing mechanism 21. A reagent for a blood sugar analysis, for instance, is selected out of reagents arranged in a sample disk mechanism 9 and is distributed by a reagent distributing mechanism 19 by using nozzles of reagent pipetting mechanisms 10A and 10B. Thereafter the sample and the reagent are agitated and mixed by an agitating mechanism 11. The sample in the vessel 2 is kept at a constant temperature by circulation water supplied from a thermostat 4 and made to react for a prescribed time. Absorbance is measured by using two wavelengths set in a multi-wavelength photometer 12. The absorbance is taken in a microcomputer 15 via a multiplexer, a Log converter 17, etc., corrected by a cell blank correction value measured in a pretreatment and then converted into concentration.



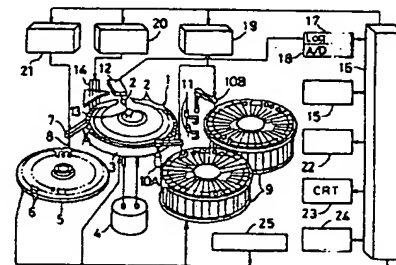
16: interface, 18: A/D converter, 20: washing water pump, 22: printer, 24: floppy disk, 25: operation panel

**(54) MEASURING METHOD OF AUTOMATIC ANALYTICAL APPARATUS**

(11) 5-72214 (A) (43) 23.3.1993 (19) JP  
 (21) Appl. No. 3-7094 (22) 24.1.1991  
 (71) HITACHI LTD (72) TAKEHIKO YOTSUGI(1)  
 (51) Int. Cl. G01N35/02

**PURPOSE:** To make it possible to deal quickly with emergency inspection by conducting pretreatment for obtaining cell blank values of all wavelengths being regarded as necessary for various analyses, in a stage before the analyses are executed.

**CONSTITUTION:** Analysis request information inputted is stored in a memory in a microcomputer 15. A sample set at a prescribed position on a sample disk 5 is distributed by a prescribed amount into a reaction vessel 2 by a nozzle 8 of a sample pipetting mechanism 7, by the operation of a sample distributing mechanism 21, according to the control of the computer 15. A prescribed reagent cup being selected according to the analysis request information, a reagent is distributed by a prescribed amount into the vessel 2 by using nozzles of reagent pipetting mechanisms 10A and 10B and by the operation of a reagent distributing mechanism 19. Thereafter agitation and mixing of the sample and the reagent are conducted by an agitating mechanism 11. The sample in the vessel 2 is made to be at a constant temperature by circulation water supplied from a thermostat 4, and after a reaction for a prescribed time, absorbance is measured by a multi-wavelength photometer 12. The absorbance is taken in the microcomputer 15, and after correction, it is converted into concentration.



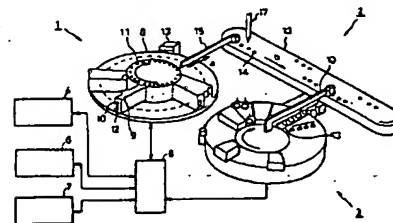
16: interface, 17: Log converter, 18: A/D converter, 20: washing water pump, 22: printer, 24: floppy disk, 25: operation panel

**(54) AUTOMATIC APPARATUS FOR CHEMICAL ANALYSIS**

(11) 5-72215 (A) (43) 23.3.1993 (19) JP  
 (21) Appl. No. 3-234939 (22) 13.9.1991  
 (71) TOSHIBA CORP (72) TOSHIKI NAKAZATO  
 (51) Int. Cl. G01N35/02, G01N35/00

**PURPOSE:** To delete or supplement a sample and a rack on a sampler element and thereby to make it possible to make an operation efficient by providing a control means for determining the state of analysis of the sample on the sampler element, a determination result storage means and a real-time display means.

**CONSTITUTION:** A sampler element 1 is equipped with a rotary table 8, and a rack 10 holding a sample vessel 9 wherein a sample to be analyzed is put is provided on the table 8. The sample to be analyzed which is set on the sampler element 1 is supplied at a prescribed timing to a sample diluting-conveying means 2; the supplied sample is diluted and then made to react with a desired reagent by an analyzing means 3 and the concentration of a specified constituent in a reaction solution is thereby measured. The state of analysis of the sample on the sampler element 1 is determined by a control means 5 and the result of this determination is stored by a storage means 6. A light-emitting diode 11 for indicating the state of analysis for each rack 10 on a real time basis is provided at a position adjacent to each rack 10 on the sampler element 1, and deletion or supplementation of the sample vessel 9 and the rack 10 on the sampler element 1 can be executed with ease.



4: input means, 7: output means



(19) 世界知的所有権機関  
国際事務局



(43) 国際公開日  
2001 年 7 月 19 日 (19.07.2001)

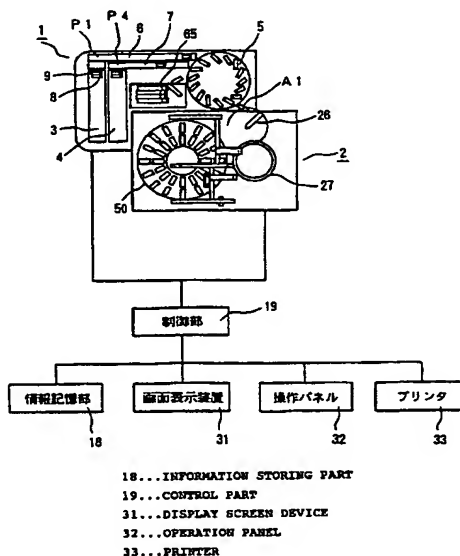
PCT

(10) 国際公開番号  
WO 01/51929 A1

- (51) 国際特許分類: G01N 35/04 [JP/JP]; 〒312-0033 茨城県ひたちなか市市毛882番地 株式会社 日立製作所 計測器グループ内 Ibaraki (JP).
- (21) 国際出願番号: PCT/JP00/00100
- (22) 国際出願日: 2000 年 1 月 12 日 (12.01.2000)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 株式会社 日立製作所 (HITACHI, LTD.) [JP/JP]; 〒101-8010 東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地 Tokyo (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 渋谷武志 (SHIBUYA, Takeshi) [JP/JP]. 内田裕康 (UCHIDA, Hiroyasu) [JP/JP]. 神原克宏 (KANBARA, Katsuhiko)
- (74) 代理人: 弁理士 作田康夫 (SAKUTA, Yasuo); 〒100-8220 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号 株式会社 日立製作所内 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (国内): JP, KR, US.
- (84) 指定国 (広域): ヨーロッパ特許 (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).
- 添付公開書類:  
— 国際調査報告書
- 2 文字コード及び他の略語については、定期発行される各 PCT ガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: AUTOMATIC ANALYZER AND RACK TRANSFER DEVICE

(54) 発明の名称: 自動分析装置及びラック搬送方法



(57) Abstract: An automatic analyzer which is applied to a device for analyzing specimen by the transfer of a specimen holding rack to an analysis unit and designed not to complicate the transfer system of the rack even if the number of the analysis units is one or increased to two or more, wherein a rack standby disk capable of rotating and stopping under the condition that a plurality of racks are waiting is installed, an exclusive rack reciprocatingly transfer line is provided between each analysis unit and the rack standby disk, only a single rack is led to each rack reciprocatingly transfer line, and the rack is returned to the rack standby disk after the sampling and treatment of the specimen have been completed.

[続葉有]

WO 01/51929 A1



---

(57) 要約:

本発明は、試料を保持したラックを分析ユニットに搬送して試料を分析する装置に適用され、分析ユニットの数が1台であっても2台以上に増設されてもラックの搬送系を複雑にせずに済む自動分析装置を提供する。

自動分析装置は、複数のラックを待機させた状態で回転及び停止し得るラック待機ディスクを有し、各分析ユニットとラック待機ディスクの間には専用のラック往復搬送ラインが設けられる。各ラック往復搬送ラインには単一のラックだけが導かれ、ラックは試料採取処理後にラック待機ディスクに戻される。



## 明 細 書

## 自動分析装置及びラック搬送方法

## 技術分野

本発明は、分析されるべき試料を保持するラックを搬送しその試料を分析ユニットに採取する自動分析装置及びそのようなラックを搬送する方法に関する。

## 背景技術

血漿、血清、尿などの生体試料の分析結果は、病状を診断する上での多くの情報をもたらす。特開平 10-339732 号公報は、そのような生体試料を自動的に分析する装置を記載している。この先行技術では、複数の分析ユニットをベルトコンベアからなる搬送ラインに沿って配置し、該搬送ラインの一端側にラック供給部を配置し他端側にラック回収部を配置している。試料を保持したラックはベルトコンベアからなる搬送ラインを介して 1 つ以上の分析ユニットに立ち寄った後ラック回収部に回収される。

さらに、特開平 10-339732 号公報は、一般試料のラック供給部の他に、標準液ラック及びコントロール検体ラックを反復して供給するための供給部を設け、これら 2 つの供給部を搬送ラインに接続する構成を開示している。

また、特表平 8-510554 号公報は、ループ状のコンベアの周辺に、該コンベアへのサンプルキャリアの積み込み装置、コンベアからの荷下ろし装置及び複数の分析モジュールを配置し、ループ状コンベアと各分析モジュールの間には複数のサンプルキャリアを回転させ得るターンテー

ブルを配置する構成を開示している。

#### 発明の開示

上述した特開平 10-339732 号公報及び特表平 8-510554 号公報に記載された自動分析装置のように、複数の分析ユニットへのラック搬送のために共通に使用される長大なコンベアによって多数のラックを搬送する場合には、搬送コンベア上に 1 個所でも障害が生じると、ラックの進行が妨げられ、装置全体のラック搬送動作が続行できなくなる。

また、上述した先行技術では、自動分析装置が分析ユニットを 1 台だけ備えた最小単位の構成である場合に装置全体が大型になりすぎ、分析ユニットを 2 台以上備えるように増設する場合には共通の搬送コンベアを変更しなければならない。

本発明の目的は、自動分析装置が 1 台の分析ユニットを有する最小単位で構成された場合でも装置全体を小型にでき、分析ユニットを増設する際に既存の搬送系を変更せずに済むような自動分析装置及びラック搬送方法を提供することにある。

本発明においては、試料を保持する複数のラックを待機させた状態で回転及び停止し得るラック待機ディスクにラック供給部からのラックを受け入れ、試料の分析処理を行う分析ユニットに対応して設けられたラック往復搬送装置によりラック待機ディスクから分析ユニットの試料採取位置に向けて単一のラックを搬送し、分析処理のための試料が分析ユニットの試料採取位置にて採取された後の単一の処理後ラックをラック往復搬送装置によりラック待機ディスクに戻し、該ラック待機ディスク上の処理後ラックをラック回収部に向けて搬出するように構成している。

## 図面の簡単な説明

第 1 図は、本発明を適用した一実施例としての自動分析装置の概略構成を示す平面図である。第 2 図は、第 1 図の自動分析装置におけるラック供給部及びラック回収部付近の構成を説明するための斜視図である。第 3 図は、第 1 図の自動分析装置におけるラック待機ディスク付近の概略構成を説明するための斜視図である。第 4 図は、ラック待機ディスクと分析ユニットのサンプリング機構との関係を説明するための部分的平面図である。第 5 図は、ラック管理テーブルを説明するための図である。第 6 図は、第 1 図の自動分析装置における蒸発保護室付近の概略断面図である。第 7 図は、2 台の分析ユニットを組み合わせた配置の一例を示す概略平面図である。第 8 図は、2 台の分析ユニットを組み合わせた配置の他の例を示す概略平面図である。第 9 図は、3 台の分析ユニットを組み合わせた配置の一例を示す概略平面図である。第 10 図は、3 台の分析ユニットを組み合わせた配置の他の例を示す概略平面図である。

## 発明を実施するための最良の形態

本発明の一実施例に関し第 1 図～第 6 図を参照して説明する。この実施例における自動分析装置は、血漿、血清又は尿の試料を分析するように構成されている。第 1 図の自動分析装置は 1 台のラック分配ユニット 1 と 1 台の分析ユニット 2 を組み合わせた最小単位の構成例であるが、第 7 図以降に示すように 1 台のラック分配ユニットに対し 2 台以上の分析ユニットを組み合わせるように構成させることができる。1 つの分析ユニットは、各々の分析されるべき試料に関して複数の分析項目を分析処理することができる。

第 2 図は、第 1 図の自動分析装置におけるラック供給部 3 及びラック

回収部 4 付近の斜視図である。第 3 図は、第 1 図の自動分析装置におけるラック待機ディスク 5 付近の斜視図である。第 4 図は、第 1 図の自動分析装置におけるラック待機ディスク 5 と、分析ユニット 2 のサンプリング機構 2 6 との関係を説明するための部分的平面図である。第 5 図は、情報記憶部 1 8 におけるラック管理テーブルを説明するための図である。第 6 図は、第 1 図の自動分析装置における蒸発保護室とラック待機ディスクの関係を説明するための概略断面図である。

ラック分配ユニット 1 は、採取前の試料を保持する処理前ラックをラック待機ディスク 5 の方へ供給し得るラック供給部 3、分析ユニット 2 のサンプリング機構により試料採取処理がなされた処理後ラックを回収するためのラック回収部 4、複数のラックを保持した状態で回転動作し所望のラックを所望位置に位置づけるように停止し得るラック待機ディスク 5、処理前ラックをラック供給部 3 からラック待機ディスク 5 の方へ導くためのラック供給ライン 6、及び処理後ラックをラック待機ディスクからラック回収部 4 の方へ導くためのラック回収ライン 7 を具備する。

ラック 9 は、ほぼ矩形の箱状の保持体であって、好ましくは複数の試料容器を装填し得る複数の受け入れ室を有する。患者検体のような一般試料を収容した一般試料容器、検量線作成用のキャリブレーション液（標準液）を収容したキャリブレーション容器、精度管理（quality control）用の検体であるコントロール検体を収容した精度管理用容器、特殊な洗剤を含む洗浄液を収容した洗浄液容器などには、外壁に収容液の識別情報を示す識別情報媒体が設けられる。試料容器内の検体情報としての識別情報は、受付番号、受付年月日、患者氏名、患者番号、検体種別、依頼分析項目などである。各種容器が装填された患者検体用の一般ラック、

キャリブレータラック，精度管理用ラック，洗浄液ラックなどにはラック識別情報を示す識別情報媒体が設けられる。ラックの識別情報は、収容液名，ラック番号，製造ロット番号などである。識別情報媒体としては、バーコードラベルや磁気記録媒体などが用いられる。

ラック供給部 3 及びラック回収部 4 は、第 2 図に示すように、処理前ラックを 1 ピッチずつ移動させる押し出しレバー 10，35 を有する。ラック供給ライン 6 に移されたラックに関しては、ラック識別情報及び／又はそのラック上の容器の容器識別情報（検体識別情報）がバーコード読取装置 17 により読み取られ、制御部 19 に伝達される。ラック供給部 3 において、多数のラックが並べられるエリアを形成するトレイ 54 上のラックの列の最後尾のラックの後面が押し出しレバー 10 によって押されることによりラックの列が移動され、先頭のラックがラック供給ライン 6 の入口位置 P1 に押し出されて突き当たりの壁に設けられたラック検知器 13 に接触すると、その信号が制御部 19 に伝達され押し出しレバー 10 の動作が停止される。押し出しレバー 10 は回転するベルト 12a に取り付けられており、そのベルト 12a はモータ 11a により駆動される。

ラック回収ライン 7 により送られてきた処理後ラックがそのラインの出口位置 P4 に到達すると、出口 P4 の背面で待機していた押し出しレバー 35 がラック押し出し動作をする。ラック回収部 4 は多数の処理後ラックを受け入れるエリアを有するトレイ 55 を備える。押し出しレバー 35 は回転するベルト 12b に取り付けられており、ベルト 12b はモータ 11b により駆動される。トレイ 55 上に既にいくつかのラックが存在していれば、押し出しレバー 35 は 1 ピッチずつラック列を後方から押し出す。

ラック分配ユニット 1 と分析ユニット 2 との間のラックの移動は、第 3 図に示すような分析側接続ライン 22 を介して実行される。分析側接続ライン 22 は 1 つの分析ユニットに専用のものであり、単一のラックだけを受け入れるように制御部 19 により動作制御される。分析側接続ライン 22 の先端付近には分析ユニット 2 の試料採取位置 A1 が形成されており、単一のラックはラック待機ディスク 5 と試料採取位置 A1 の間を往復する。

ラック待機ディスク 5 は、処理前ラック、処理後ラック、コントロールラック、キャリブレーションラック、洗浄液ラック、再測定待ちラックなどを混在状態で、保持できるように制御部 19 により動作制御される。第 3 図に示すように、ラック待機ディスク 5 は、仕切り部材 20 によって仕切られた複数のラック受入れ部 57 を備えており、各ラック受入れ部 57 が、ラック供給部 3 側から処理前ラックを受け入れるための処理前ラック受入れ位置と、保持している処理後ラックをラック回収部の方へ搬出するための処理後ラック搬出位置と、分析ユニット 2 に向けて処理前ラックを搬出するための分析用アクセス位置と、電解質分析項目用の測定部 65 の試料採取位置へのラック出し入れ位置に停止できるように、回転動作を制御部 19 により制御される。分析用アクセス位置は試料採取位置 A1 からのラックを受け入れる位置を兼ねている。ラック待機ディスク 5 の位置決めのために駆動機構 21 は、ポジションセンサを備えている。

ラック待機ディスク 5 は、蒸発保護室 60 の内部に回転可能に配置されている。蒸発保護室 60 内は、後述する加湿器 36 によって室内の空気の湿度が外気より高められている。この場合の湿度は、例えば 80 パーセント以上に維持される。第 2 図、第 3 図、第 4 図から理解されるよ

うに、ラック供給ライン6においては、処理前ラックがモータ15aによって駆動されるベルト16に取り付けられたラック移動爪14によってラック待機ディスク5のラック受入れ部57の方へ移動される。また、ラック回収ライン7においては、処理後ラックがモータ15bによって駆動されるベルトに取り付けられたラック移動爪34によってラック待機ディスク5上から出口位置P4の方へ移動される。第3図の例では、ラック待機ディスク5に15個のラックを保持することができる。ラック待機ディスク5の側面、仕切り部材20、ディスクの底板などはラック及びラック移動爪が出入り可能に形成されている。ラック待機ディスクは駆動機構21により正回転及び逆回転が可能に駆動される。

蒸発保護室60には、ラック供給ライン6及びラック回収ライン7の他に、分析側接続ライン22も接続される。ラック待機ディスク5の分析用アクセス位置T3と分析側接続ライン22上の試料採取位置A1との間のラックの移動は、モータ24によって駆動されるベルト25に取り付けられたラック移動爪23によって実行される。これらの移動動作は制御部19によって制御される。

第1図及び第4図に示すように、分析ユニット2は、円状に多数配列された反応容器28の列を所定方向に所定角度回転し停止することを繰り返す反応ディスク27を有する。この反応ディスクは、正逆両方向に回転可能であってもよい。また、分析ユニット2は、複数の分析項目のために用いられる試薬を収容した複数の試薬容器29を乗せた試薬ディスク50、試薬容器29から反応容器28へ分析項目に応じた試薬液を分注する試薬分注機構30、及び試料採取位置A1に到達したラックに保持されている試料容器8から反応容器28へピペットノズルによって分析項目に応じた試料を分注する試料サンプリング機構26を具備す

る。反応容器 28 内にて試料と試薬の混合により生じた反応液は、光源 51 から発せられ反応容器 28 を透過した光を受光する多波長光度計 52 により測定され、測定データが制御部 19 により処理されて分析結果がプリンタ 33 及び画面表示装置 31 に表示される。

患者検体のような試料を収容した試料容器 8 が検査施設に受け付けられると、それらの試料容器はラック 9 に装填され、操作パネル 32 から制御部 19 に操作者により検体情報及び分析情報が入力される。検体情報は少なくとも検体番号及び試料毎の分析すべき項目の情報を含む。ラック供給部 3 には、一般試料のラックよりも先頭側に、精度管理用ラック（コントロールラック）、キャリブレーションラック、洗浄液ラックなどの特定のラックが投入される。第 1 図の自動分析装置の分析動作の開始前に、これらの特定のラックがラック待機ディスク 5 に搬送される。ラック供給ライン 6 による搬送の途中で、特定のラックに関しバーコード読取装置 17 により容器及び／又はラックの識別情報が読み取られ、制御部 19 に伝達される。制御部 19 は、読み取り情報に基づいて特定ラック上に保持されている液の種類を判断して記憶し、その後の特定ラックの搬送制御に役立てる。

自動分析装置による分析動作が開始されると、ラック供給部 3 にセットされている複数の一般ラック全体が押し出しレバー 10 によりラック供給ラインの方へ移動され、先頭のラックがラック検知器 13 により検知されると移動が停止される。ラック供給ライン 6 におけるラック 9 の移動方向は、ラック供給部 3 における移動方向とほぼ直行し、ラック回収ラインにおけるラックの移動方向は、ラック回収部 4 における移動方向とほぼ直行している。ラック供給ライン 6 にて搬送されるラック 9 は、バーコード読み取り装置 17 により検体識別情報又はラック識別情報が



読み取られ、制御部 19 に伝達される。制御部 19 は、予め操作パネル 32 から入力され情報記憶部 18 に記憶されている各分析すべき試料に関する情報と読み取られた情報を照合し、分析ユニット 2 に対して各試料のための分析項目に応じた分析動作をするように制御する。

ラック移動爪 14 によりラック供給ライン 6 に沿って移動されたラックが、ラック供給ライン 6 の出口位置 P2 まで搬送される間に、制御部 19 は、記憶されている情報に基づいてラック待機ディスク 5 において空いているラック受入れ部 57 を探して記憶し、空いている受入れ部を搬入位置 T1 に位置づけるようにラック待機ディスク 5 を回転動作する。出口位置 P2 上の処理前ラックは対向する搬入位置 T1 に位置づけられた空の受入れ部 57 にラック移動爪 14 により搬入される。

ラック待機ディスク 5 に形成されている複数のラック受入れ部 57 は、ラックの進入方向が、法線方向とは交差し且つ該法線方向に直行する方向とも交差するように配置されている（第 4 図参照）。このようなラック受入れ部の配置形態によれば、ディスクの直径が小さくても数多くのラックを収容できる。処理前ラックをラック待機ディスク 5 に移し終えたラック移動爪 14 は、ラック供給ライン 6 の入口位置 P1 側の端部にある待機位置まで戻り、次の新たなラックの搬送に備える。ラック待機ディスク 5 上に処理が終了した回収待ちの処理後ラックがあれば、そのラックをラック回収ライン 7 の入口位置 P3 に対向する搬出位置 T2 に位置づけ、ラック移動爪 34 により待機ラックをラック待機ディスク 5 からラック回収ライン 7 へ搬出する。

ラック待機ディスク 5 に受け取られた処理前ラックは、ラック待機ディスク 5 の回転により分析用アクセス位置 T3 まで移動される。分析用アクセス位置 T3 に停止された単一の処理前ラックは、ラック移動爪

23によりラック待機ディスク5から引き出され、さらに分析側接続ライン22に沿って移動し、分析側接続ライン22上の試料採取位置A1に導かれる。これにより、単一のラックはその全長がラック待機ディスク5の回転を妨害しない離れた位置に置かれるので、ラックが試料採取位置A1にて試料採取操作を受けている間に、ラック待機ディスク5は他のラックの搬送のための回転動作を実行することができる。

分析ユニット2の試料採取位置A1では、旋回するアームにより上下方向及び水平方向に動き得るピペットノズルを有する試料サンプリング機構26により試料採取が実行される。ラック9に保持されている複数の試料容器8の内、まず先頭の試料容器内の試料が分析項目に応じて所定量ピペットノズル内に吸入され、その吸入された試料が反応ディスク27の反応容器28内へ吐出される。同じ試料につき複数の分析すべき項目があれば、同じ試料容器の試料が反応容器を違えて同様に吸入及び吐出される。先頭の試料容器の試料採取が済むと、ラック9はラック移動爪23により1ポジション分移動され、2番めの試料容器に対して同じような試料採取動作が実行される。以下順次サンプリング機構26による試料採取動作が行われ、最後の試料容器に関する採取動作が終わると、この単一のラックは、ラック移動爪23により、ラック待機ディスク5の方へ戻るように分析側接続ライン22を経て搬送される。ラックがラック待機ディスク5に到達する前に、制御部19は、空いているラック受入れ部57を分析用アクセス位置T3に位置づけるように、ラック待機ディスクの回転動作を制御する。

ラック移動爪23の動作によりラック待機ディスク5の空のラック受入れ部57に装填された1回目の試料採取を終えたラックは、分析ユニット2による採取済み試料の各分析項目に関する分析結果が得られるま

で、ラック待機ディスク 5 上にて待機される。分析結果が思わしくなく再度の分析測定が必要な試料がある場合には、該当するラックが分析用アクセス位置 T 3 に再び位置づけられ、分析ユニット 2 の試料採取位置に搬送され、必要な試料に対する採取動作が実行され、再度分析測定され、採取動作を終えたラックがラック待機ディスクに戻される。

1 回目の試料採取を終えたラックに関し再度の測定の必要がないという分析結果が得られた場合には、そのラックは搬出位置 T 2 に位置づけられ、ラック移動爪 3 4 によりラック回収部 4 の方へ搬出される。再度の試料採取を終えたラックも同様にラック回収部 4 の方へ搬出される。ラック移動爪 3 4 は、搬出位置 T 2 からの処理後ラックをラック回収ライン 7 の出口位置 P 4 まで搬送する。出口位置 P 4 のラックは押し出しレバー 3 5 によりラック回収部 4 のトレイ 5 5 上に押し出され、回収される。

一方、試料サンプリング機構 2 6 から分析項目毎に試料を受け取った反応容器 2 8 には試薬分注機構 3 0 によって分析項目に応じた所定量の試薬が添加され、試料と試薬の混合液の反応が開始される。反応容器 2 8 内の反応液は、多波長光光度計 5 2 により反応生成物の測定に適した波長で測定され、その吸収特性、蛍光特性、発光特性などから分析すべき項目の試料中の濃度が演算され、算出された分析結果が画面表示装置（例えば C R T）3 1 及び／又はプリンタ 3 3 に出力される。

制御部 1 9 は、情報記憶部 1 8 に記憶されている各ラック毎の情報に基づいて作成されるラック管理テーブルを用いて、各ラックの搬送を制御し管理する。ここで、第 5 図を参照してラック管理テーブルについて説明する。第 5 図のテーブルでは、ラック待機ディスク 5 が後述する第 7 図又は第 8 図に示されるように 2 台の分析ユニットにそれぞれ専用の

分析側接続ラインにより接続されている場合を想定している。

ラック待機ディスク 5 の各ラック受入れ部（ラックポジション） 5 7 におけるラックの有無は、ラック管理テーブルに対して制御部 1 9 により 1 又は 0 で設定される。各分析ユニットに専用の分析側接続ライン上のラックの有無に関しても、制御部はラック管理テーブルに対し 1 又は 0 で設定する。1 はラックが存在することを示し、0 はラックが無いことを示す。ラック待機ディスク 5 上のラック受入れ部の数は 1 5 個を想定しているが、第 5 図の例では、ラック待機ディスク 5 上に 8 個のラックが存在し、1 番の分析ユニットにだけ単一のラックが存在することを示している。つまり、ラック待機ディスクと分析側接続ラインの合計で、9 個のラックが存在することが認識されている。

制御部 1 9 は、この合計のラックの数  $N$  がラック待機ディスク 5 に保持可能なラックの数、すなわちラック受入れ部の数  $M$  を超えないように、ラック供給部 3 からのラックの供給タイミング及びラック回収部 4 へのラックの回収のタイミングを判断し、ラックの搬送を制御する。言い換えれば、制御部は、ラック待機ディスク上に実際に保持されているラックの数と全部の専用の往復搬送路に存在するラックの数との総数が、ラック待機ディスク上に保持可能なラックの数よりも少ないときに限り、ラック供給部からの新たなラックをラック待機ディスクが処理前ラック受入れ位置にて受け入れるように、ラックの搬送を制御する。

この場合のラックの総数には、自動分析装置の分析動作の間中ラック待機ディスクからラック回収部の方へ回収されることがないように管理される精度管理用ラック（コントロールラック）、キャリブレーションラック（校正用ラック）、洗浄液ラックなどの特定のラックも含まれる。制御部は、ラック待機ディスクにいつでも緊急ラックを受け入れられるよ

うに、少なくとも 1 つの空のラックポジション（ラック受入れ部）を確保するようにラックの数を管理する。

緊急に分析測定を要する試料の容器が装填された緊急ラックは、他のラックの試料処理中であっても、ラック供給部 3 のラック列の先頭に割り込むようにセットされる。この緊急ラックはバーコード読み取り装置 17 により検体 ID 又はラック ID の読み取りがなされた後、直ちにラック待機ディスク 5 に搬送される。制御部 19 は読み取り情報と情報記憶部 18 に予め記憶されている緊急検体の分析情報とに基づいて、緊急ラックの分析対象試料が現在ラック供給ライン 6 上にあることを情報記憶部 18 に記憶させると共に、その後の緊急ラックの搬送動作を制御する。

緊急ラックがラック待機ディスク 5 に受け入れられたときに、分析ユニット 2 の試料採取位置 A 1 にて先の一般試料に対する試料採取処理が実行中であれば、その一般試料の採取操作を一時的に中断させる。すなわち、試料採取位置 A 1 上の一般ラックがラック待機ディスクの空いているラック収納部に一時的に退避するようにラック待機ディスクに戻され、続いて緊急ラックが対応する分析ユニット用の分析用アクセス位置 T 3 に位置づけられる。これらの位置情報は情報記憶部に記憶される。そして、ラック往復搬送手段としてのラック移動爪 23 により緊急ラックを試料採取位置 A 1 まで搬送し、緊急分析項目用の試料採取をサンプリング機構 26 により実行する。

緊急試料の採取動作を終了した緊急ラックはラック移動爪 23 によりラック待機ディスク 5 に戻される。続いて、一時的にラック待機ディスクに退避していた一般ラックを分析用アクセス位置に位置づけ、一切のラックが存在しなくなった分析側接続ライン 22 にラック移動爪 23 で

もって一般ラックを試料採取位置 A 1 に戻し、中途になっていた試料採取動作を再開する。この間に、緊急ラックはラック待機ディスク 5 からラック回収部 4 の方へ搬出され、回収される。試料採取位置 A 1 にて採取動作の完了した一般ラックはラック待機ディスク 5 に戻され、再測定の必要がなければ搬出位置 T 2 に位置づけられラック回収部 4 に向けて搬出される。

第 3 図に示す蒸発保護室 6 0 は、保護室内の空気の湿度を外気の湿度よりも高めてラック待機ディスク 5 上の各種ラックに保持されている各種試料及び洗浄液の蒸発を防止するための加湿器 3 6 を具備する。加湿器を備えた蒸発保護室の例を第 6 図に示す。蒸発保護室 6 0 は、上部に開閉可能な透光性の蓋 6 1 を有し、外部とは実質的に隔離された部屋 6 2 を備える。部屋 6 2 内には、ラック待機ディスク 5 が駆動機構 2 1 によって回転可能であるように配置されている。蒸発保護室 6 0 は、ラック供給ライン 6、ラック回収ライン 7、分析側接続ライン 2 2 などのラック搬送路に接続されているが、それらとの境界には空気の出入りを制限する遮蔽物が設けられている。

そのような遮蔽物の 1 つの例は、ラックの通過時に開くように動作制御される開閉扉である。この場合、扉は横方向にスライド可能になっており、ラックの通過タイミングに合わせて駆動機構によりスライドされる。ラックの通過後はスライド扉が駆動機構により閉じられる。遮蔽物の他の例は、複数の短冊状の柔軟な合成樹脂製のシートを境界に並べたものである。シートは上端部のみ固定し、下端及び両側端はフリーの状態にされる。ラックが境界を通過する際には、ラック自体がシートを押しつけて進むことができるので、駆動機構が不要である。

第 6 図に示す加湿器 3 6 は、上部が開放された水収容皿 3 7 と、下端

が水収容皿内の水に浸漬されている多孔性で表面積の大きい蒸発補助部材38と、送風用のファン39と、水位を調節するために液面を検出する水位センサ41を備える。水収容皿には電磁弁42を介して水槽63からの水が送液ポンプ64により供給される。送液ポンプ64の動作は水位センサ41による検出信号に応じて制御される。蒸発補助部材38は例えば布である。この布には毛細管現象によって水収容皿37から水が吸い上げられ、ファン39によって送り込まれる空気が張設されている複数枚の布の面に沿って部屋62の方へ流れる。空気が布の張設領域を通過するときに湿気を帯びるので、部屋62には湿度が高められた空気が送り込まれる。

部屋62内には湿度センサ40が配置されており、部屋62内の湿度を監視する。湿度が予め設定されている値以下になると、制御部19は、湿度センサ40からの検出信号が設定値以下であることを判断し、ファン39を稼働させ、部屋62に向けて高湿度空気を送り込むように制御する。また、制御部19は、水位が所定値以下になった場合に、電磁弁42を開にし送液ポンプ64を駆動して水収容皿に水を補給させる。このようにして、部屋62内は一定以上の高い湿度に保たれるので、ラック待機ディスク5に架設されている各ラックに保持された試料の乾燥を低減でき、試料を長時間にわたって変質させないように保つことができる。

ラック待機ディスク5上には、精度管理試料、キャリブレーション、洗浄液などの必要の都度に分析ユニットに反復して供給される液を収容した容器を装填した特定のラックが常時保持されている。これらのラックは長時間にわたり各容器のキャップが外された状態で蒸発保護室60内に置かれる。しかし、蒸発保護室60内が高い湿度に保たれているので、

コントロール検体やキャリブレーションの蒸発を阻止でき、結果的に長期間の間にわたり変質されずに済む。また、蒸発保護室60内は、室温よりも低温（摂氏5～10度の一定温度）に保たれるように温度制御されるので、試料等のさらなる劣化防止が可能である。

第1図の自動分析装置の構成は、1台のラック分配ユニット1に対して1台の分析ユニット2を組み合わせただけの最小単位の構成を示している。この第1図の自動分析装置は、さらに分析ユニットを増設することが簡単である。増設される分析ユニットの専用の分析側接続ラインをラック待機ディスク5と連絡できるように配置し、ラック待機ディスク5を増設用の分析用アクセス位置にもラックが停止されるように動作制御するだけでよい。

第7図及び第8図は、1台のラック分配ユニット1に2台の分析ユニット2a及び2bを組み合わせたそれぞれの例を示しており、第9図及び第10図は、1台のラック分配ユニット1に3台の分析ユニット2a、2b及び2cを組み合わせたそれぞれの例を示している。いずれの場合も、ラック分配ユニット1に機械的な変更を加えることなく、分析ユニットの増設が可能である。

第7図のような組み合わせ例を第7図及び第4図を参照して説明する。ラック供給部3からラック供給ライン6に移されたラックは、バーコード読取装置17により検体ID又はラックIDが読み取られ、制御部19により各試料と依頼されている分析項目の関係が照合され、分析情報が情報記憶部18に記憶される。制御部19は、情報記憶部18に記憶された分析情報に基づいて、各ラックをどちらの分析ユニットに搬送すべきかを判断し、その結果を情報記憶部18に記憶させる。ラック供給ライン6から搬入位置T1にてラック待機ディスク5に引き渡された



ラックの搬送先の分析ユニットが、ラック待機ディスク 5 から遠い方に配置されている分析ユニット 2 b であった場合、ラック待機ディスク 5 は、分析ユニット 2 b の専用の往復搬送路である分析側接続ライン 22 b に対応する分析用アクセス位置 T 4 に該当ラックを位置づけるように制御部 19 により回転制御される。

ラック搬送機構としての分析側接続ライン 22 b は、第 3 図に示したと同様のラック移動爪を有するので、該当する単一のラックがラック移動爪により分析側接続ライン 22 b の一端側に移され、さらに分析ユニット 2 b の試料採取位置 A 2 まで搬送される。試料採取位置 A 2 は分析側接続ライン 22 b の他端側にある。分析ユニット 2 b により分析処理すべき試料は、試料採取位置 A 2 にて試料サンプリング機構 26 b のピペットノズルによってラック上の試料容器から反応ディスク 27 b の反応容器に分注される。試料採取を終了した処理後ラックは元の分析側接続ライン 22 b によりラック待機ディスク 5 の方へ搬送される。ラック待機ディスク上の空いているラック受入れ部 57 にラック移動爪により移された処理後ラックは、ラック待機ディスク 5 の回転動作により搬出位置 T 2 に位置づけられ、ラック回収ライン 7 を経てラック回収部 4 に回収される。

ラック供給部 3 からラック待機ディスク 5 に受け入れられた処理前ラックが、もう 1 つの分析ユニット 2 a により分析処理されるべきものである場合は、第 1 図を用いて説明した例と同様に搬送処理動作されるので、重複を避けるためにここでは説明を省く。第 8 図の例は、第 7 図の例とは増設した分析ユニット 2 b の配置方向が異なるだけであり、ラックの搬送動作は第 7 図の場合と同様であるので、詳細な説明は省略する。第 8 図の例では、分析ユニット 2 b が分析ユニット 2 a に対して回転対

称に配置されているので、専用の分析側接続ラインを極めて短くすることができる。

2つの分析ユニット2 aと2 bは、分析処理動作が互いに独立して実行されるので、全体で多種類の分析項目を効率的に測定することができる。また、ラック待機ディスク5から2つの分析ユニットへラックを搬送する場合は、一方の分析ユニットが先のラックに関し試料採取処理を行っている間に、他方の分析ユニットに後のラックを搬送するように、制御部19により搬送制御される。これにより、それぞれの分析ユニットにおける試料処理能力が低下されない。また、各分析ユニットは、共通のラック待機ディスクとの間の専用の往復搬送装置をそれぞれ備えているので、一方の分析ユニットの往復搬送装置が搬送処理上のトラブルによりラック搬送が困難になった場合であっても、他方の分析ユニットに一方の分析ユニットと同じ分析項目を処理できるように設定しておくことにより、全体の分析操作を続行することが可能である。これにより、自動分析装置全体が使用できないというダメージを避けることができる。

第9図及び第10図の例は、第7図又は第8図の例の構成にさらに分析ユニット2 cを増設したものである。増設した分析ユニット2 cも、専用の往復搬送装置を備えており、先に述べた例と同様なラック搬送処理がなされる。自動分析装置を設置する検査施設における利用できる床面積の実状に応じて、第9図のような配置にするか第10図のような配置にするかが適宜選ばれる。

第7図乃至第10図に示されるように複数の分析ユニットをラック分配ユニットに接続する場合には、その内の1台又は2台を異なる分析手法を用いる分析ユニットとすることが可能である。例えば、第9図のような配置構成の自動分析装置であれば、分析ユニット2 a及び2 bに生

化学分析項目を分析処理する生化学分析ユニットを配置し、分析ユニット 2 c に免疫分析項目を分析処理する免疫分析ユニットを配置することができる。

生化学分析ユニットと免疫分析ユニットを含んでいる自動分析装置では、生化学分析項目と免疫分析項目の両方を分析すべき試料を保持する両分析用ラックに対し、制御部 19 は特殊な取り扱いをする。すなわち、バーコード読取装置 17 による読み取り情報に基づいて両分析用ラックであることが判断されると、制御部 19 は、両分析用ラックがラック分配ユニット 1 のラック待機ディスク 5 に受け入れられたとき、その両分析用ラックを生化学分析ユニット 2 a 及び 2 b に向けて搬送するのに先立って、ラック待機ディスク 5 から免疫分析用の分析ユニット 2 c の分析用アクセス位置に位置づけて分析ユニット 2 c の試料採取位置に専用の往復搬送装置によって搬送し、先ず免疫分析項目用の試料を採取させる。その後、免疫分析ユニットにて試料採取処理を受けた両分析用ラックをラック待機ディスク 5 に戻し、生化学分析ユニット 2 a 又は 2 b に対応する分析用アクセス位置にそのラックを位置づけ、ラック待機ディスクから試料採取位置まで搬送し生化学分析項目用の試料を採取させる。その後、両分析用ラックを回収のためにラック待機ディスクに戻す。

免疫分析項目は、生化学分析項目に比べて試料同士のコンタミネーションの影響を受けやすいのであるが、このような搬送上の制御を行うことにより免疫分析項目に関する分析結果に対する精度低下をもたらす悪影響を低減することができる。

上述した実施例によれば、ラック分配ユニットに接続する分析ユニットを増設する際に種々の配置形態を選択できるので、設置される検査施設のニーズに合わせて柔軟に対応できる自動分析装置を提供できる。

本発明を適用した自動分析装置における特徴の1つは、試料を保持している試料採取処理前ラックを分析ユニットに向けてラック供給部から搬出し、該分析ユニットにより試料採取処理を受けた処理後ラックをラック回収部に回収するようにラックを搬送する方法に関係する。読取装置による試料又はラックの識別情報の読み取り結果に基づいて読み取り対象とされたラックが一般試料を保持する一般ラックであるか又は精度管理用検体を保持するコントロールラックであるかが判断される。この場合、コントロールラック、処理前ラック及び処理後ラックは複数ラックを保持し得るラック待機ディスクに混在状態で保持される。そして、一般ラックは、ラック待機ディスクから分析ユニットの試料採取位置へ搬送し、試料採取処理後にラック待機ディスクに戻した後、ラック待機ディスクからラック回収部に向けて搬出される。しかし、コントロールラックは、ラック待機ディスクから分析ユニットの試料採取位置へ搬送して精度管理用検体の採取処理後にラック待機ディスクに戻した後、次の測定時期までラック待機ディスク上にて待機させられる。

このような構成により搬送系の構成を簡素化でき、精度管理用検体のように必要に応じ反復使用される特定試料と患者検体のような一般試料とを容易に管理できる。望ましい実施例では、ラック待機ディスクには精度管理用ラックの他に校正用試料を保持する校正用ラック又は洗浄液を保持する洗浄液ラックが保持され、分析ユニットが校正用試料又は洗浄液を次に必要とする時期まで、校正用ラック又は洗浄液ラックはラック待機ディスク上に待機させられる。

自動分析装置における他の特徴は、試料容器を保持しているラック上から試料を採取し該採取された試料に関し分析指示されている分析項目を分析する分析ユニットと、該分析ユニットによる試料採取前の処理前

ラックを分析ユニットに向けて供給し分析ユニットに対し試料採取処理された処理後ラックを回収するラック分配ユニットと、処理前ラックに関し試料又はラックの識別情報を読み取る読取装置とを備えた自動分析装置に係る。ラック待機ディスクは、精度管理用検体を保持しているコントロールラックと処理前ラックと処理後ラックとを混在状態で待機させ得るものであり、ラック供給部からの処理前ラックを受け入れ得る処理前ラック受入れ位置と、分析ユニットへのアクセス位置と、ラック回収部に向けて処理後ラックを搬出し得る処理後ラック搬出位置とに停止するように回転動作する。分析ユニットへのアクセス位置と分析ユニットの試料採取位置との間では往復搬送装置によりラックが往復移動される。制御部は、読取装置による読み取り情報に基づいて読み取り対象のラックが一般試料を保持する一般ラックであるか又はコントロールラックであるかを判断すると共に、アクセス位置にて受け取ったラックが一般ラックであるときは該一般ラックを処理後ラック搬出位置からラック回収部に向けて搬出させ、アクセス位置にて受け取ったラックがコントロールラックであるときは次の測定時期までラック待機ディスク上に待機させるようにラックの搬送を制御する。

ラック待機ディスクを適正に配置することにより、分析ユニットが1台だけの最小単位の自動分析装置の構成であっても装置全体が小型になる。また、分析ユニットを増設するときは最小単位の構成をそのまま利用できる。

望ましい実施例では、ラック待機ディスクは上記ラック分配ユニット内に配置されており、さらに取り扱い易くなっている。処理前ラック受入れ位置と処理後ラック搬出位置とを共用させることにより搬送路数が減ぜられる。特に望ましい形態では、ラック待機ディスクが外気よりも

空気湿度が高い状態に保たれる蒸発保護室内に配置される。これにより患者検体のような一般試料が万一ラック待機ディスクに長時間保持されたとしても乾燥を防止でき、反復使用される精度管理検体のような特定試料は乾燥による成分濃度の変化を防止できる。蒸発保護室は湿度センサを有する加湿器を具備しており、該加湿器は蒸発保護室内を所定湿度以上に保つように動作制御される。

緊急に測定を要する試料を保持する緊急ラックがラック待機ディスクに受け入れられたときは、分析ユニットにて試料採取処理中のラックへの処理を中断させて該中断ラックを一時的にラック待機ディスクに退避させた後、緊急ラックをラック待機ディスクから分析ユニットの試料採取位置へ搬送し試料採取処理後に緊急ラックをラック待機ディスクに戻し、次いで中断ラックをラック待機ディスクから分析ユニットの試料採取位置へ搬送して中断ラックに対する試料採取処理が再開される。

自動分析装置におけるもう 1 つの特徴は、自動分析装置が複数の分析ユニットを有するものに関係する。この場合、ラック待機ディスクは、複数の分析ユニットの夫々へのアクセス位置にも停止するように回転動作される。各分析ユニット毎に専用に設けられた往復搬送路では、ラック待機ディスク上における各分析ユニットに対応するアクセス位置と各分析ユニットの試料採取位置との間にラックを往復移動する。制御部は、各専用の往復搬送路によって単一のラックだけが往復搬送され、先のラックが搬送先の分析ユニットの試料採取位置からラック待機ディスクに戻った後に、同じ搬送先分析ユニット向けの次のラックを専用の往復搬送路を介して搬送するようにラックの搬送を制御する。

このような構成により、共通の搬送系を変更することなく、分析ユニットの増設が可能であり、分析装置全体を大型化せずに済む。また、ラ

ックを送るべき分析ユニットを簡単に選択することができ、予定している分析ユニットへ混乱なくかつ迅速に適正なラックを提供することができる。

望ましい実施例では、制御部は、ラック待機ディスクに実際に保持されているラックの数と全部の専用の往復搬送路に存在するラックの数との総数が、ラック待機ディスク上に保持可能なラック数よりも少ないときに限り、ラック供給部からの新たなラックがラック待機ディスクに処理前ラック受入れ位置にて受け入れられるように、ラックの搬送を制御する。これにより、ラック搬送処理上の混乱を避けることができる。

自動分析装置における複数の分析ユニットが、生化学分析項目を分析する生化学分析ユニット及び免疫分析項目を分析する免疫分析ユニットを含んでいる場合には、制御部は、生化学分析項目と免疫分析項目の両方を分析すべき試料を保持する両分析用ラックがラック待機ディスクに受け入れられたとき、生化学分析ユニットに向けて搬送するのに先立って両分析用ラックをラック待機ディスクから免疫分析ユニットへ搬送し、その後免疫分析ユニットにて試料採取処理を受けた両分析用ラックをラック待機ディスクに戻した後、その両分析用ラックをラック待機ディスクから生化学分析ユニットの試料採取位置に搬送するように、ラックの搬送を制御する。これにより、試料同士のキャリーオーバーによる影響を受けやすい免疫分析項目の分析結果を信頼できるように保つことができる。

また、制御部は、いずれかの分析ユニットにて採取された試料の分析結果に基づいて再測定すべきか否かが決定されるまでの間、試料採取処理を受けたラックをラック待機ディスク上にて待機させ、再測定が必要となときに該待機ラックを再びラック待機ディスクから該当分析ユニットの試料採取位置へ搬送するように、ラックの搬送を制御する。

### 請 求 の 範 囲

1. 試料を保持する複数のラックを待機させた状態で回転及び停止し得ると共にラック供給部からのラックを受け入れるラック待機ディスクと、試料の分析処理を行う分析ユニットに対応して設けられており上記ラック待機ディスクから単一のラックを受け入れて上記分析ユニットの試料採取位置に向けて該単一のラックを搬送し、分析処理のための試料が上記試料採取位置にて採取された後の上記単一のラックを上記ラック待機ディスクに戻すように動作するラック往復搬送装置と、上記ラック待機ディスク上の試料採取済みのラックをラック回収部に向けて搬出する搬出装置と、上記ラック待機ディスク、上記ラック往復搬送装置及び上記搬出装置におけるラックの搬送動作を制御する制御部とを備えたことを特徴とする自動分析装置。

2. 試料容器を保持しているラック上から試料を採取し採取された試料に関し分析指示されている分析項目を分析する分析ユニットと、該分析ユニットによる試料採取前の処理前ラックを上記分析ユニットに向けて供給し上記分析ユニットに対し試料採取処理された処理後ラックを回収するラック分配ユニットと、上記処理前ラックに関し試料又はラックの識別情報を読み取る読取装置とを備えた自動分析装置において、

ラック供給部からの上記処理前ラックを受け入れ得る処理前ラック受け入れ位置、上記分析ユニットへのアクセス位置、及びラック回収部に向けて上記処理後ラックを搬出し得る処理後ラック搬出位置に停止するように回転動作し、必要の都度反復して採取される特定の液体を保持している特定ラック、上記処理前ラック及び上記処理後ラックを混在状態で待機させ得るラック待機ディスクと、

上記アクセス位置と上記分析ユニットの試料採取位置との間にラック



を移動する往復搬送装置と、

上記読取装置による読み取り情報に基づいて読み取り対象のラックが一般試料を保持する一般ラックであるか又は上記特定ラックであるかを判断すると共に、上記アクセス位置にて受け取ったラックが上記一般ラックであるときは該一般ラックを上記処理後ラック搬出位置から上記ラック回収部に向けて搬出させ、上記アクセス位置にて受け取ったラックが上記特定ラックであるときは次の測定時期まで上記ラック待機ディスク上に待機させるようにラックの搬送を制御する制御部と、を備えたことを特徴とする自動分析装置。

3. 請求項2記載の自動分析装置において、上記ラック待機ディスクは上記ラック分配ユニット内に配置されていることを特徴とする自動分析装置。

4. 請求項2記載の自動分析装置において、上記処理前ラック受入れ位置と上記処理後ラック搬出位置とが共用されていることを特徴とする自動分析装置。

5. 請求項2記載の自動分析装置において、上記ラック待機ディスクは、外気よりも空気湿度が高い状態に保たれる蒸発保護室内に配置されることを特徴とする自動分析装置。

6. 請求項5記載の自動分析装置において、上記蒸発保護室は湿度センサを有する加湿器を具備しており、該加湿器は上記蒸発保護室内を所定湿度以上に保つように動作制御されることを特徴とする自動分析装置。

7. 請求項2記載の自動分析装置において、緊急に測定を要する試料を保持する緊急ラックが上記ラック待機ディスクに受け入れられたとき、上記分析ユニットにて試料採取処理中のラックへの処理を中断させて該中断ラックを一時的に上記ラック待機ディスクに退避させた後、上記緊

急ラックを上記ラック待機ディスクから上記分析ユニットの試料採取位置へ搬送し試料採取処理後に上記緊急ラックを上記ラック待機ディスクに戻し、次いで上記中断ラックを上記ラック待機ディスクから上記分析ユニットの上記試料採取位置へ搬送して上記中断ラックに対する試料採取処理を再開せしめるように、上記制御部はラックの搬送を制御することを特徴とする自動分析装置。

8. 試料を保持しているラック上から試料を採取し採取された試料に関し分析指示されている分析項目を分析する複数の分析ユニットと、分析のための試料採取前の処理前ラックを供給し少なくとも1つの分析ユニットにて試料採取処理がされた処理後ラックを回収するラック分配ユニットと、上記処理前ラックに関し試料又はラックの識別情報を読み取る読取装置とを備えた自動分析装置において、

ラック供給部からの上記処理前ラックを受け入れ得る処理前ラック受け入れ位置、上記複数の分析ユニットの夫々へのアクセス位置、及びラック回収部に向けて上記処理後ラックを搬出し得る処理後ラック搬出位置に停止するように回転動作し、上記処理前ラック及び上記処理後ラックを混在状態で待機させ得るラック待機ディスクと、

上記ラック待機ディスク上における上記複数の分析ユニットの夫々に対応するアクセス位置と各分析ユニットの試料採取位置との間にラックを移動するように配置された各分析ユニット専用の往復搬送路と、

各専用の往復搬送路によって単一のラックだけが往復搬送され、先のラックが搬送先の分析ユニットの試料採取位置から上記ラック待機ディスクに戻った後に、同じ搬送先分析ユニット向けの次のラックを専用の往復搬送路を介して搬送するようにラックの搬送を制御する制御部と、を備えたことを特徴とする自動分析装置。

9. 請求項8記載の自動分析装置において、上記制御部は、上記ラック待機ディスクに実際に保持されているラックの数と全部の専用の往復搬送路に存在するラックの数との総数が、上記ラック待機ディスク上に保持可能なラック数よりも少ないときに限り、上記ラック供給部からの新たなラックを上記ラック待機ディスクが上記処理前ラック受入れ位置にて受け入れるように、ラックの搬送を制御することを特徴とする自動分析装置。

10. 請求項8記載の自動分析装置において、上記複数の分析ユニットは、生化学分析項目を分析する生化学分析ユニット及び免疫分析項目を分析する免疫分析ユニットを含んでおり、上記制御部は、生化学分析項目と免疫分析項目の両方を分析すべき試料を保持する両分析用ラックが上記ラック待機ディスクに受け入れられたとき、上記生化学分析ユニットに向けて搬送するのに先立って上記両分析用ラックを上記ラック待機ディスクから上記免疫分析ユニットへ搬送し、上記免疫分析ユニットにて試料採取処理を受けた上記両分析用ラックを上記ラック待機ディスクに戻した後、上記両分析用ラックを上記ラック待機ディスクから上記生化学分析ユニットの試料採取位置に搬送するように、ラックの搬送を制御することを特徴とする自動分析装置。

11. 請求項8記載の自動分析装置において、上記制御部は、いずれかの分析ユニットにて採取された試料の分析結果に基づいて再測定すべきか否かが決定されるまでの間、試料採取処理を受けたラックを上記ラック待機ディスク上にて待機させ、再測定が必要なときに該待機ラックを再び上記ラック待機ディスクから該当分析ユニットの試料採取位置へ搬送するように、ラックの搬送を制御することを特徴とする自動分析装置。

12. 試料採取前の試料を保持する複数の処理前ラックが移動される供

給用エリアと、分析用の試料が採取された後の処理後ラックを受け入れる回収用エリアを備えたラック分配装置において、

上記処理前ラック、上記処理後ラック、精度管理用検体を保持するコントロールラック及び洗浄液を保持する洗浄液ラックを混在状態で保持可能であって、上記処理前ラックを受け入れるための処理前ラック受入れ位置、上記処理後ラックを回収すべく搬出するための処理後ラック搬出位置及び分析ユニットに向けて上記処理前ラックを搬出するための分析用アクセス位置に停止するように回転動作するラック待機ディスクと、加湿器によって室内の空気の湿度が外気より高められており上記ラック待機ディスクが回転可能に内部に配置されている蒸発保護室と、上記供給用エリアからの上記処理前ラックを上記処理前ラック受入れ位置に導くためのラック供給路と、上記処理後ラック搬出位置に位置づけられた処理後ラックを上記回収用エリアに導くためのラック回収路と、上記ラック待機ディスク、上記ラック供給路及び上記ラック回収路におけるラックの搬送動作を制御する制御部と、を備えたことを特徴とするラック分配装置。

13. 試料を保持する複数のラックを待機させた状態で回転及び停止し得るラック待機ディスクにラック供給部からのラックを受け入れ、試料の分析処理を行う分析ユニットに対応して設けられたラック往復搬送装置により上記ラック待機ディスクから上記分析ユニットの試料採取位置に向けて単一のラックを搬送し、分析処理のための試料が上記試料採取位置にて採取された後の単一の処理後ラックを上記ラック往復搬送装置により上記ラック待機ディスクに戻し、該ラック待機ディスク上の上記処理後ラックをラック回収部に向けて搬出することを特徴とするラック搬送方法。

14. 試料を保持している処理前ラックを分析ユニットに向けてラック供給部から搬出し、該分析ユニットにより試料採取処理を受けた処理後ラックをラック回収部に回収するようにラックを搬送する方法において、

読取装置による試料又はラックの識別情報の読み取り結果に基づいて読み取り対象とされたラックが一般試料を保持する一般ラックであるか又は精度管理用検体を保持するコントロールラックであるかを判断すること、

上記コントロールラック、上記処理前ラック及び上記処理後ラックを、複数ラックを保持し得るラック待機ディスクに混在状態で保持させること、

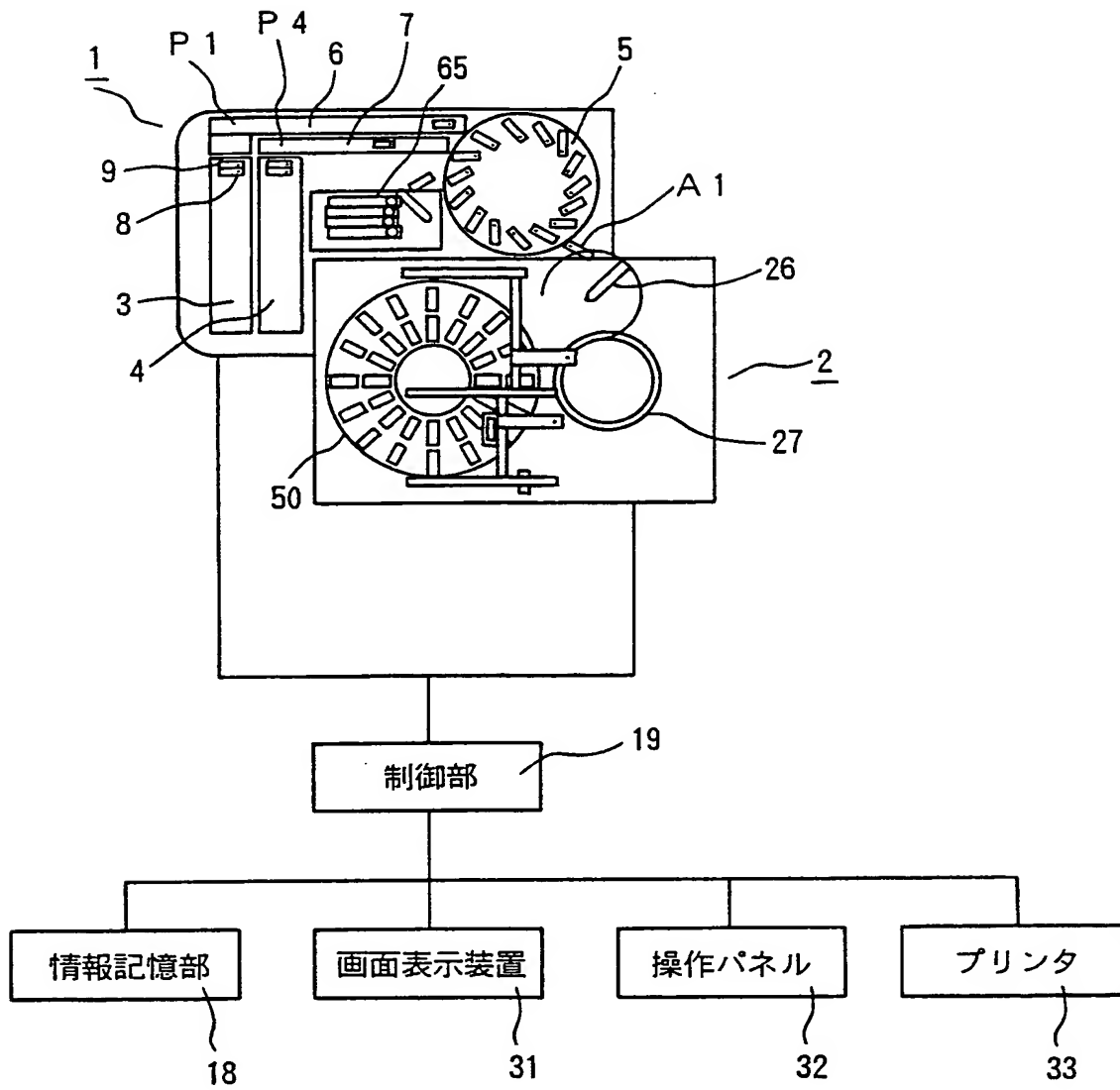
上記一般ラックは上記ラック待機ディスクから上記分析ユニットの試料採取位置へ搬送して試料採取処理後に上記ラック待機ディスクに戻した後、上記ラック待機ディスクから上記ラック回収部に向けて搬出させること、及び

上記コントロールラックは上記ラック待機ディスクから上記分析ユニットの試料採取位置へ搬送して精度管理用検体の採取処理後に上記ラック待機ディスクに戻した後、次の測定時期まで上記ラック待機ディスク上にて待機させること、を含むラック搬送方法。

15. 請求項14記載のラック搬送方法において、上記ラック待機ディスクに校正用試料を保持する校正用ラック又は洗浄液を保持する洗浄液ラックを保持させ、上記分析ユニットが上記校正用試料又は上記洗浄液を次に必要とする時期まで、上記校正用ラック又は上記洗浄液ラックを上記ラック待機ディスク上に待機させること、を特徴とするラック搬送方法。



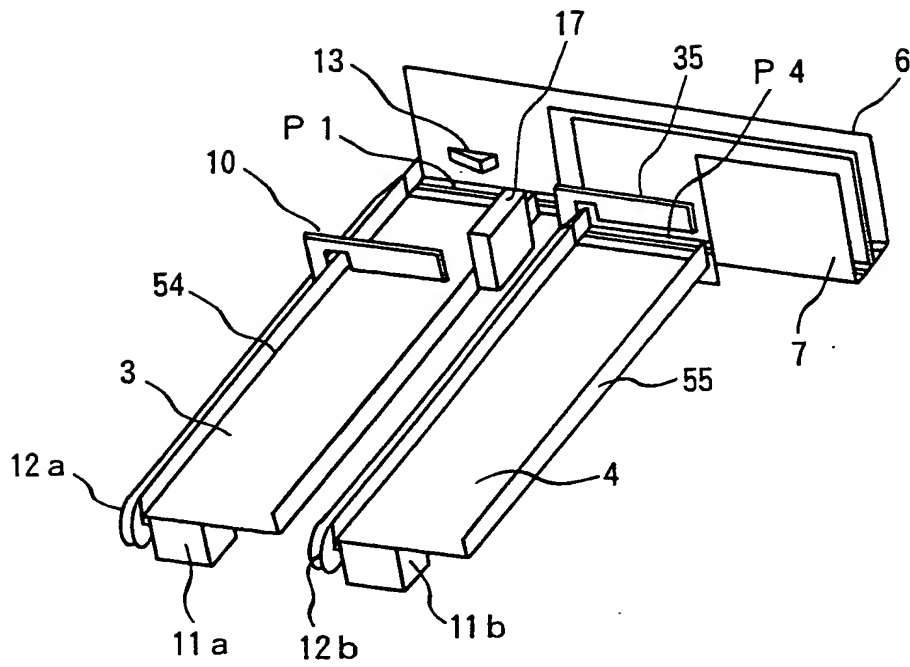
第1図



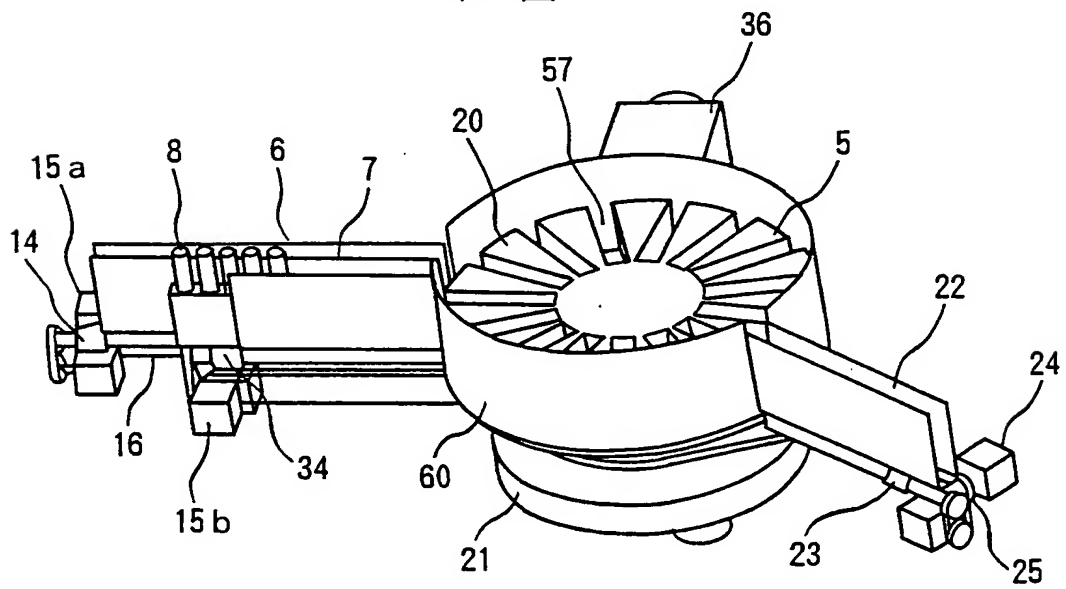




第2図

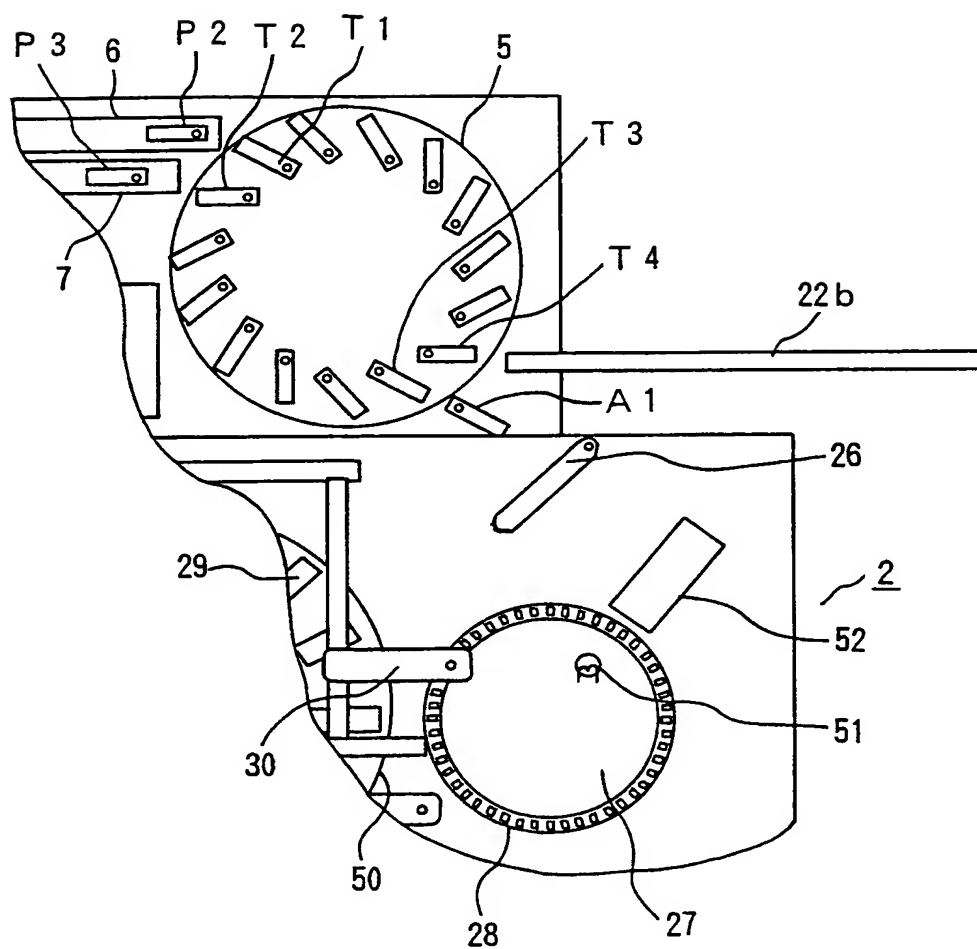


第3図





第4図



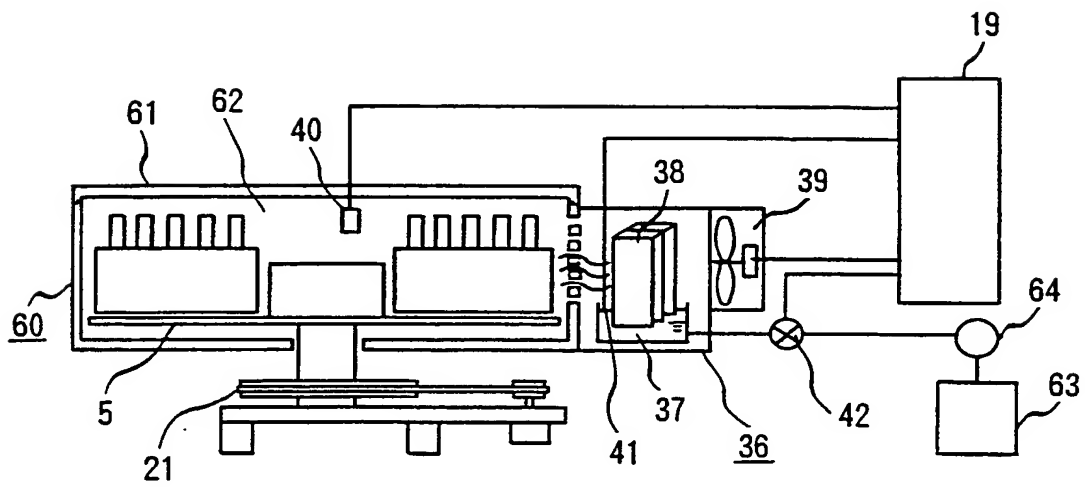


第5図

ラック回転テーブル		分析側接続ライン	
ラックPos. No.	使用状況	分析装置No.	使用状況
1	0	1	1
2	0	2	0
3	0	小計	1
4	1		
5	1		
6	1		
7	0		
8	1		
9	1		
10	0		
11	1		
12	0		
13	0		
14	1		
15	1		
小計	8		
合計	9		



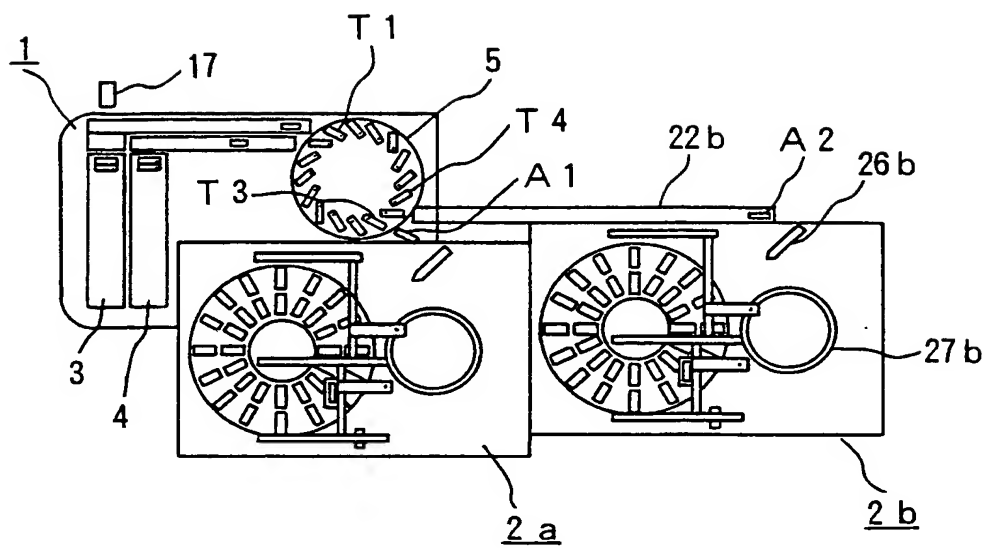
第6図



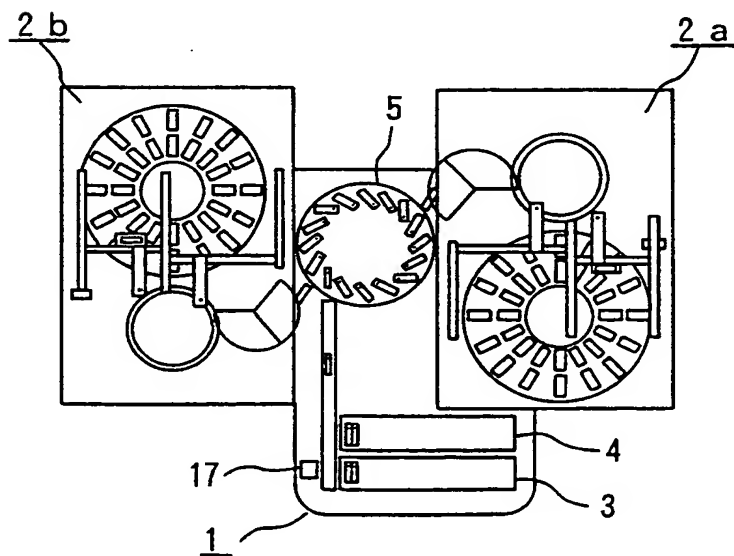




第7図

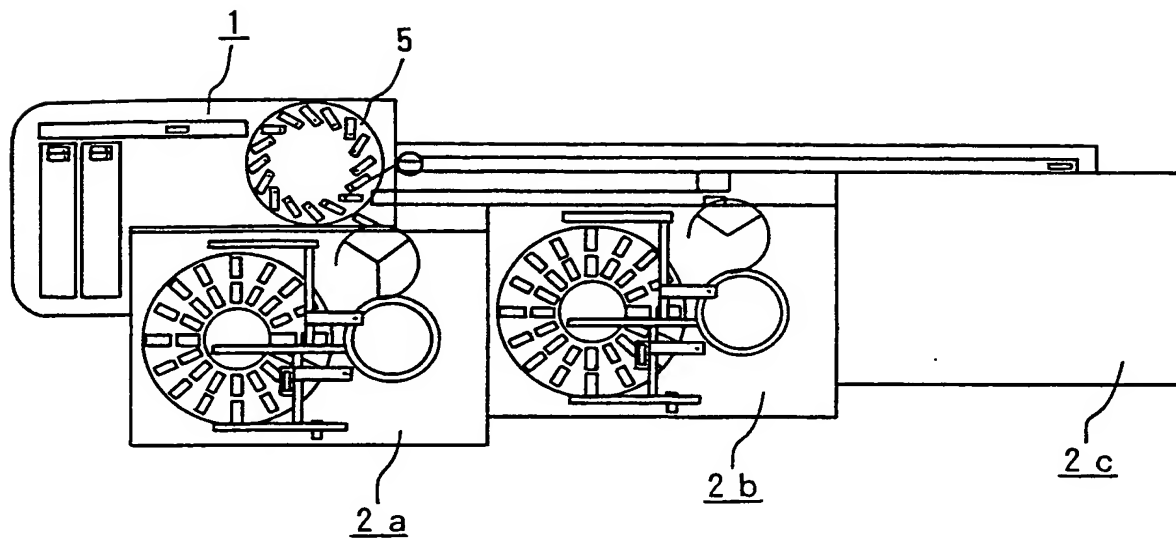


第8図

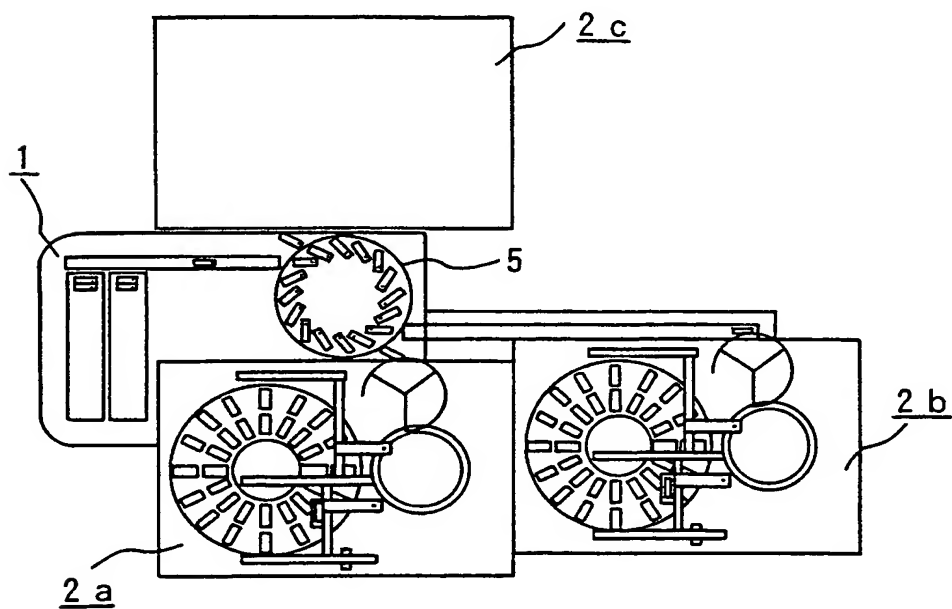




第9図



第10図





.

.

.

.

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP00/00100

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER  
Int.Cl<sup>7</sup> G01N35/04

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

## B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)  
Int.Cl<sup>7</sup> G01N35/00-35/10Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched  
Jitsuyo Shinan Koho 1922-1996 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-2000  
Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2000 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-2000

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

## C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y A	JP, 8-35970, A (Hitachi, Ltd.), 06 February, 1996 (06.02.96) (Family: none)	1, 13 2-12, 14, 15
Y A	JP, 5-72215, A (Toshiba Corporation), 23 March, 1993 (23.03.93) (Family: none)	1, 13 2-12, 14, 15
Y A	JP, 1-250759, A (Toshiba Corporation), 05 October, 1989 (05.10.89) (Family: none)	1, 13 2-12, 14, 15

☐ Further documents are listed in the continuation of Box C.☐ See patent family annex.

\* Special categories of cited documents:  
 "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance  
 "E" earlier document but published on or after the international filing date  
 "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)  
 "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means  
 "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention  
 "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone  
 "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art  
 "&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search  
04 April, 2000 (04.04.00)Date of mailing of the international search report  
11 April, 2000 (11.04.00)Name and mailing address of the ISA/  
Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.



## 国際調査報告

国際出願番号 PCT/JP00/00100

A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))  
Int. Cl<sup>7</sup> G01N35/04

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))  
Int. Cl<sup>7</sup> G01N35/00-35/10

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報 1922-1996年  
日本国公開実用新案公報 1971-2000年  
日本国登録実用新案公報 1994-2000年  
日本国実用新案登録公報 1996-2000年

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
Y A	JP, 8-35970, A (株式会社日立製作所) 6. 2月. 1996 (06. 02. 96) (ファミリーなし)	1, 13 2-12, 14, 15
Y A	JP, 5-72215, A (株式会社東芝) 23. 3月. 1993 (23. 03. 93) (ファミリーなし)	1, 13 2-12, 14, 15
Y A	JP, 1-250759, A (株式会社東芝) 5. 10月. 1989 (05. 10. 89) (ファミリーなし)	1, 13 2-12, 14, 15

☐ C欄の続きにも文献が列挙されている。

☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

\* 引用文献のカテゴリー

「A」 特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの

「E」 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの

「L」 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)

「O」 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献

「P」 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

「T」 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの

「X」 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの

「Y」 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの

「&」 同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

04. 04. 00

国際調査報告の発送日

11.04.00

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/JP)

郵便番号100-8915

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官 (権限のある職員)

中根 利明

2 J 9021

電話番号 03-3581-1101 内線 3252



5  
4  
3

2

1



E P



P

## 国際調査報告

(法8条、法施行規則第40、41条)  
[PCT18条、PCT規則43、44]

出願人又は代理人 の書類記号 119902126971	今後の手続きについては、国際調査報告の送付通知様式(PCT/ISA/220)及び下記5を参照すること。	
国際出願番号 PCT/JPO0/00100	国際出願日 (日.月.年) 12.01.00	優先日 (日.月.年)
出願人(氏名又は名称) 株式会社日立製作所		

国際調査機関が作成したこの国際調査報告を法施行規則第41条(PCT18条)の規定に従い出願人に送付する。  
この写しは国際事務局にも送付される。

この国際調査報告は、全部で 2 ページである。

☐ この調査報告に引用された先行技術文献の写しも添付されている。

## 1. 国際調査報告の基礎

a. 言語は、下記に示す場合を除くほか、この国際出願がされたものに基づき国際調査を行った。

☐ この国際調査機関に提出された国際出願の翻訳文に基づき国際調査を行った。

b. この国際出願は、ヌクレオチド又はアミノ酸配列を含んでおり、次の配列表に基づき国際調査を行った。

☐ この国際出願に含まれる書面による配列表

☐ この国際出願と共に提出されたフレキシブルディスクによる配列表

☐ 出願後に、この国際調査機関に提出された書面による配列表

☐ 出願後に、この国際調査機関に提出されたフレキシブルディスクによる配列表

☐ 出願後に提出した書面による配列表が出願時における国際出願の開示の範囲を超える事項を含まない旨の陳述書の提出があった。

☐ 書面による配列表に記載した配列とフレキシブルディスクによる配列表に記載した配列が同一である旨の陳述書の提出があった。

2. ☐ 請求の範囲の一部の調査ができない(第I欄参照)。

3. ☐ 発明の単一性が欠如している(第II欄参照)。

4. 発明の名称は ☒ 出願人が提出したものを承認する。

☐ 次に示すように国際調査機関が作成した。

5. 要約は ☒ 出願人が提出したものを承認する。

☐ 第III欄に示されているように、法施行規則第47条(PCT規則38.2(b))の規定により国際調査機関が作成した。出願人は、この国際調査報告の発送の日から1カ月以内にこの国際調査機関に意見を提出することができる。

6. 要約書とともに公表される図は、  
第 1 図とする。 ☒ 出願人が示したとおりである。

☐ なし

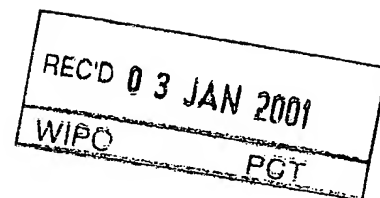
☐ 出願人は図を示さなかった。

☐ 本図は発明の特徴を一層よく表している。



PCT

## 国際予備審査報告

(法第12条、法施行規則第56条)  
[PCT36条及びPCT規則70]

出願人又は代理人 の書類記号 119902126971	今後の手続きについては、国際予備審査報告の送付通知（様式PCT/ IPEA/416）を参照すること。	
国際出願番号 PCT/JPO0/00100	国際出願日 (日.月.年) 12.01.00	優先日 (日.月.年)
国際特許分類 (IPC) Int. Cl <sup>7</sup> G01N35/04		
出願人 (氏名又は名称) 株式会社日立製作所		

1. 国際予備審査機関が作成したこの国際予備審査報告を法施行規則第57条 (PCT36条) の規定に従い送付する。
2. この国際予備審査報告は、この表紙を含めて全部で 4 ページからなる。
- ☐ この国際予備審査報告には、附属書類、つまり補正されて、この報告の基礎とされた及び/又はこの国際予備審査機関に対してした訂正を含む明細書、請求の範囲及び/又は図面も添付されている。  
(PCT規則70.16及びPCT実施細則第607号参照)  
この附属書類は、全部で                      ページである。
3. この国際予備審査報告は、次の内容を含む。
- I ☒ 国際予備審査報告の基礎
  - II ☐ 優先権
  - III ☐ 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての国際予備審査報告の不作成
  - IV ☐ 発明の単一性の欠如
  - V ☒ PCT35条(2)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付けるための文献及び説明
  - VI ☐ ある種の引用文献
  - VII ☐ 国際出願の不備
  - VIII ☐ 国際出願に対する意見

国際予備審査の請求書を受理した日 14.02.00	国際予備審査報告を作成した日 12.12.00	
名称及びあて先 日本国特許庁 (IPEA/JP) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	特許庁審査官 (権限のある職員) 中楨 利明 電話番号 03-3581-1101 内線 3292	2W 9021



## I. 国際予備審査報告の基礎

1. この国際予備審査報告は下記の出願書類に基づいて作成された。(法第6条(PCT14条)の規定に基づく命令に  
応答するために提出された差し替え用紙は、この報告書において「出願時」とし、本報告書には添付しない。  
PCT規則70.16, 70.17)

☒ 出願時の国際出願書類

- ☐ 明細書 第 \_\_\_\_\_ ページ、 出願時に提出されたもの  
明細書 第 \_\_\_\_\_ ページ、 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの  
明細書 第 \_\_\_\_\_ ページ、 \_\_\_\_\_ 付の書簡と共に提出されたもの
- ☐ 請求の範囲 第 \_\_\_\_\_ 項、 出願時に提出されたもの  
請求の範囲 第 \_\_\_\_\_ 項、 PCT19条の規定に基づき補正されたもの  
請求の範囲 第 \_\_\_\_\_ 項、 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの  
請求の範囲 第 \_\_\_\_\_ 項、 \_\_\_\_\_ 付の書簡と共に提出されたもの
- ☐ 図面 第 \_\_\_\_\_ ページ/図、 出願時に提出されたもの  
図面 第 \_\_\_\_\_ ページ/図、 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの  
図面 第 \_\_\_\_\_ ページ/図、 \_\_\_\_\_ 付の書簡と共に提出されたもの
- ☐ 明細書の配列表の部分 第 \_\_\_\_\_ ページ、 出願時に提出されたもの  
明細書の配列表の部分 第 \_\_\_\_\_ ページ、 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの  
明細書の配列表の部分 第 \_\_\_\_\_ ページ、 \_\_\_\_\_ 付の書簡と共に提出されたもの

2. 上記の出願書類の言語は、下記に示す場合を除くほか、この国際出願の言語である。

上記の書類は、下記の言語である \_\_\_\_\_ 語である。

- ☐ 国際調査のために提出されたPCT規則23.1(b)にいう翻訳文の言語  
☐ PCT規則48.3(b)にいう国際公開の言語  
☐ 国際予備審査のために提出されたPCT規則55.2または55.3にいう翻訳文の言語

3. この国際出願は、ヌクレオチド又はアミノ酸配列を含んでおり、次の配列表に基づき国際予備審査報告を行った。

- ☐ この国際出願に含まれる書面による配列表  
☐ この国際出願と共に提出されたフレキシブルディスクによる配列表  
☐ 出願後に、この国際予備審査(または調査)機関に提出された書面による配列表  
☐ 出願後に、この国際予備審査(または調査)機関に提出されたフレキシブルディスクによる配列表  
☐ 出願後に提出した書面による配列表が出願時における国際出願の開示の範囲を超える事項を含まない旨の陳述書の提出があった  
☐ 書面による配列表に記載した配列とフレキシブルディスクによる配列表に記載した配列が同一である旨の陳述書の提出があった。

4. 補正により、下記の書類が削除された。

- ☐ 明細書 第 \_\_\_\_\_ ページ  
☐ 請求の範囲 第 \_\_\_\_\_ 項  
☐ 図面 図面の第 \_\_\_\_\_ ページ/図

5. ☐ この国際予備審査報告は、補充欄に示したように、補正が出願時における開示の範囲を越えてされたものと認められるので、その補正がされなかったものとして作成した。(PCT規則70.2(c) この補正を含む差し替え用紙は上記1.における判断の際に考慮しなければならない、本報告に添付する。)



## V. 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての法第12条(PCT35条(2))に定める見解、それを裏付ける文献及び説明

## 1. 見解

新規性(N)	請求の範囲	1-15	有
	請求の範囲		無
進歩性(IS)	請求の範囲	2-12, 14, 15	有
	請求の範囲	1, 13	無
産業上の利用可能性(IA)	請求の範囲	1-15	有
	請求の範囲		無

## 2. 文献及び説明(PCT規則70.7)

文献1: JP, 8-35970, A (株式会社日立製作所)  
6. 2月. 1996 (06. 02. 96) 全文, 第1-2図

文献2: JP, 5-72215, A (株式会社東芝)  
23. 3月. 1993 (23. 03. 93) 段落【0017】, 第4図

文献3: JP, 1-250759, A (株式会社東芝)  
5. 10月. 1989 (05. 10. 89) 全文, 第1-6図

請求の範囲 1, 13

文献1, 2には、ラック待機ディスク、搬出装置、制御部に関する構成を備えた自動分析装置が記載されている。

文献3には、ラック待機ディスクから単一のラックを受け入れて分析ユニットの試料採取位置に向けて単一のラックを搬送し、分析処理のための試料が試料採取位置にて採取された後の単一のラックをラック待機ディスクに戻すように動作するラック往復搬送装置が記載されている。

文献1, 2に記載の上記構成に文献3に記載の上記構成を採用することは、当業者であれば容易に想到できたことである。

よって、請求の範囲1, 13に記載された発明は、国際調査報告に引用された文献1-3より進歩性を有しない。

請求の範囲 2-7

文献1-3には、アクセス位置にて受け取ったラックが特定ラックであるときは次の測定時期までラック待機ディスク上に待機させる点が記載されておらず、しかもその点は当業者といえども容易に想到しえないものである。

よって、請求項2-7に記載された発明は、国際調査報告で引用された文献1-3に対して進歩性を有する。

請求の範囲 8-11

文献1-3には、ラック待機ディスク上における複数の分析ユニットの夫々に対応するアクセス位置と各分析ユニットの試料採取位置との間にラックを移動するように配置された各分析ユニット専用の往復搬送路について記載されておらず、しかもその





補充欄 (いずれかの欄の大きさが足りない場合に使用すること)

## 第 V 欄の続き

点は当業者といえども容易に想到しえないものである。

よって、請求項 8-11 に記載された発明は、国際調査報告で引用された文献 1-3 に対して進歩性を有する。

請求の範囲 12

文献 1-3 には、加湿器によって室内の空気の湿度が外気より高められておりラック待機ディスクが回転可能に内部に配置されている蒸発保護室について記載されておらず、しかもその点は当業者といえども容易に想到しえないものである。

よって、請求項 12 に記載された発明は、国際調査報告で引用された文献 1-3 に対して進歩性を有する。

請求の範囲 14, 15

文献 1-3 には、コントロールラックはラック待機ディスクから分析ユニットの試料採取位置へ搬送して精度管理用検体の採取処理後にラック待機ディスクに戻した後、次の測定時期までラック待機ディスク上にて待機させる点が記載されておらず、しかもその点は当業者といえども容易に想到しえないものである。

よって、請求項 14, 15 に記載された発明は、国際調査報告で引用された文献 1-3 に対して進歩性を有する。

